

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/708,838	BEENAU ET AL.		
Examiner	Art Unit		
 Daniel I. Walsh	2876		

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
keyword	seach	7/21/2005	DW			
	:					
· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•			

Subclass	Date	Examiner
		,
	,	
	Subclass	Subclass Date

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)					
	DATE	EXMR			
searched 10710331, 10710332, 10710332, 10708822, 10708839, 10710309	7/21/2005	ĐW			
EAST Search attached	7/21/2005	DW			
,					
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	•				
•		·			
•					